NH₂D 斯塔克效应调制 CO₂ 激光器

朱大勇 中廉基

(成都电讯工程学院)

提要:在 CO₂ 激光器外部一个 20 厘米长的气体盒上,加上 400 赫、20 伏有效值 正弦波调制信号和 440 伏直流偏压,当气压为 5 托时,得到了 41% 的调制度。计算 了气体盒的最大调制度,其值为 42%,与实验所得到的最大调制度很好地符合。当 正弦波调制信号为 2 兆赫、20 伏有效值时,达到 12% 的调制度。 NH₂D 由 ND₃ 和 NH₃ 混合而制备, ND₃ 由作者自制。

Stark-effect modulation of CO₂ lasers with NH₂D

Zhu Dayong Zhong Lianji (Chengdu Institute of Radio Engineering)

Abstract: Molecular Stark effect in NH_2D is used to modulate strong P (20) line at 10.6 μ m of a CO₂ laser. A modulation depth of 41% is obtained from a 400 Hz 20 V rms sinusoidal modulation signal and a 440 V DC bias applied to a 20 cm gas cell outside the laser at a gas pressure of 5 torr. The maximum modulation depth of the gas cell is calculated as 42%, which is in good agreement with the experimental result. When sinusoieal modulation signal is 2 MHz 20 V rms, a modulation depth of 12% is achieved. NH₂D was prepared by mixing ND₃ and NH₃ and ND₃ was prepared by the present authors.

一、原 理

用于斯塔克效应调制的气体分子应选择 对称顶分子,它们在外电场作用下,转动能级 有线性斯塔克位移。用来调制 CO₂ 激光器, NH₂D 是一种比较理想的气体分子,它不但 在电场作用下有线性位移,而且有较大的偶 极矩。NH₂D 有关能级由图 1示出⁽¹¹),下面 就它的斯塔克调谐吸收光谱特性作一简单介 绍。

从图 1 可以看到 NH2D 分子的 v2 能带

有三个振转跃迁经斯塔克调谐后,可以分别 进入 CO₂ 激光器 P(20)、P(14)和 R(12) 等支线的谐振内,它们的基态是(Oa4₀₄)和 (Os4₁₄),这两个几乎简并的反态振转能级的 能量间隔仅差 644 兆赫,有电场时,两能级混 合在一起,并提供一阶斯塔克位移,其值为

 $\Delta \nu \,({\rm MHz}) = \pm 42.6 \, E \,|\, M \,|^{\,(2)} \qquad (1)$

式中 $M \neq J$ 的Z方向分量,可取 +4 到 -4的整数值;B为电场强度,单位为静电 单位/厘米。式中负号适用于(Oa4₀₄)能级,

收稿日期: 1980年12月9日。



(括号内是相符合的激光线)

而正号适用于(Os4₁₄)能级。激光态对 P(20)、P(14)和 R(12)激光支线分别为 (la5₀₅)、(ls5₁₄)和(la5₂₄)。在这些能级上,外 电场作用下也观察到一个很小但可忽略的二 阶斯塔克位移。因此在外电场作用下,主要 由(Oa4₀₄)和(Os4₁₄)两个能级混合提供一个 与外电场成线性关系的斯塔克位移。表1列 出了 NH₂D 跃迁的识别。表中"零场分裂" 是指无电场时,NH₂D 基态和激光态之间的 能量间隔。 δ_0 表示各个跃迁进入相应激光支 线内所需的斯塔克位移。

激光谱线	基态	激发态	斯塔克位移 δ ₀ (兆赫)	激光谱线 (厘米 ⁻¹)	零场分裂 (厘米 ⁻¹)
P(14)	Oa404	ls5 ₁₄	-2300 ± 60	949.48	949.40
P(20)	Oa404	$1a5_{05}$	-1720 ± 60	944.19	944.14
R(12)	Os414	la5 ₂₄	$+2800\pm100$	970.55	970.64

表1 NH₂D 跃迁识别^[1]

如果在气体盒上加上一定的直流偏置电场,NH₂D 气体分子 J=4 的斯塔克分量就 与激光谱线部分重叠,于是吸收分量就进入 到激光谐振内。如果在偏置电场上再叠加一 个交流调制场,交流场就会在吸收谱线和激 光谱线重叠部分之间变化, NH₂D 气体的吸收分量就会随交流场的变化而线性变化,于是通过气体盒后的激光束的强度被调制。

二、实验装置

研究 NH₂D 斯塔克效应调制 CO₂ 激光 器 10.6 微米 P(20) 支线的实验装置如图 2 所示。斯塔克盒是在一个玻璃圆柱体内安装 一对长20厘米、宽2.2厘米经过精细抛光 了的铝电极, 而两电极间用红外反射材料 ——石英垫片分隔开, 其间距为1.15毫米, 于是构成一带线电磁波导。在波导出口一角 接有终端负载, 盒的两端用 KCl 柱面透镜密 封,柱面透镜将入射来的激光束压缩为窄带, 然后注入到波导孔内, 而尾部的柱面透镜把 从波导孔出来的激光窄带束又重新恢复成一 圆形光斑。斯塔克盒的结构如图 3 所示。在 盒内充入 ND₃和 NH₃两种气体, 经化学反 应后很快就形成了 NH₂D 和氨的 其它混合 同位素,在 ND3 和 NH3 的比例为1:1时,得 到的 NH₂D 浓度最大。 我们设计了一套化 学工艺流程,制备了 ND3 气体。



图2 实验装置简图







1一输入激光束;2—调制信号和偏压;3—电缆; 4—终端匹配负载;5—输出激光束;6—前柱面 透镜;7—石英垫片;8—电极;9—聚四氟乙烯; 10—后柱面透镜

. 8 .

实验所用的 CO₂ 激光器是一支半外 腔 石英结构的单频、单模、线偏振激光器, 输 出功率约5瓦。调节激光器内压电陶瓷的长 度,可以选择振荡支线。

作低频调制实验时,使用的是 TGS (硫酸三甘钛)热择电探测器,而进行高频调制实验时,换用 HgCdTe 探测器 (液氮 77 K 致冷)。

激光器和气体盒之间装有机械 斩 波器, 以便比较测定 NH₂D 斯塔克盒的调制度。

三、实验结果

CO₂ 激光器 P(20)支线的激光束,通过 气体盒后到达探测器上。若气体盒先不加电 压,接通调制频率为 400 赫的斩波器电源调 制激光束,示波器上就显示出被斩波器调制 的波形,如图 4(a)所示,其调制度为百分之 百。移走斩波器,在气体盒上加上 440 伏直 流偏压和 400 赫、20 伏有效值正弦 波电压, 盒内所充的气压为 5 托,这时激光束通过气 体盒后被调制,由示波器和数字电压表分别 显示出其调制波形(图 4(b))和已调激光强 度的大小。比较数字电压表上测出的两次已 调激光强度的数值,即可算出 NH₂D 斯塔克 效应调制的调制度,其值为 41%。下面将介 绍在该气压和偏压条件下,所测出的调制度



时间(0.5 毫秒/厘米) 图 4 强度调制的照片 (a) 斩波器 100% 调制; (b) NH₂D 斯塔克效应调制 (5 托, 20 伏有效值, 20 厘米长)

激光在气体盒中的传输可用如下形式来 表示

$$I = I_0 e^{-rL[3]} \tag{2}$$

式中 *I* 表示有共振吸收时气体盒的输出光强; *I*₀ 表示无共振吸收时气体盒的输出光强; *r* 表示气体的吸收系数; *L* 为气体盒的长度。由方程(2)变换可得

$$\frac{dI}{I_0} = e^{-rL} - 1 \tag{3}$$

式中 dI/I_0 表示调制度。当气体盒不加偏压 时, 气体盒不吸收激光能量, 这时可由探测器 测出激光光强 I_0 值。当气体盒加上一定偏压 后, 气体盒对激光有共振吸收, 这时由探测器 可测出激光光强 I 值。在测定了 I_0 值和不同 偏压时 I 的值后, 可由方程(2)算出不同偏压 时的吸收系数 r 值, 其关系曲线如图 5 所示。 从图 5 中可找到偏压为 480 伏时, 气体盒有 最大吸收系数, 其值为 $r_{max} = 0.027$ 厘米⁻¹。 将 r_{max} 值和气体盒 长度 L 值代入方程(3) 中,则可算出在 20 厘米长的气体盒 上加于 20 伏有效值正弦波调制电压, 气压为5 托 时,可以得到的最大调制度, 其值为

$dI/I_0 = 42\%$,

这与实验中测得的最大调制度41%基本一致^[3]。



我们还测量了当气压维持不变时调制度 与偏压的关系曲线(图6所示)。由于到达探 测器已调激光的强度是比例于偏压点吸收曲 线的斜率,因此选择恰当的直流偏压值可得

. 9 .



到最大调制度。当偏压较低时,随着偏压的 上升,偏压点吸收曲线的斜率逐渐增大,调制 度也随之增大。当偏压为440 伏时,吸收曲 线的斜率最大,这时调制度达到最大值。随 着偏压的继续增加,调制度便随着吸收曲线 的斜率降低而下降。当偏压增加到480 伏 时,此时吸收曲线斜率为零,调制度将下降到 最小值,并且在示波器上观察到已调激光的 频率加倍。如果再继续增加偏压,调制度又 将随吸收曲线的斜率增加而增大。

图7示出了当偏压保持不变时测量的调 制度与气压的关系曲线。当气压较低时,随 着气压的增高,在同一偏压点相应的各条吸 收曲线的斜率将随之增加,因而调制度也随 着增大。当气压上升到5托左右时,在同一 偏压点相应的吸收曲线的斜率最大,此时调 制度达到最大值。随着气压的继续升高,在 同一偏压点相应的各吸收曲线斜率将随之下 降,因而调制度也随着降低。图8示出当气 压变化时,同一偏压点相应的吸收曲线的斜 率变化情况。由图可见,当气压为 P₂时,同



一偏压点相应的吸收曲线的斜率最大,气压低于或高于 P₂时,同一偏压点相应的吸收曲线的斜率都将下降。



图 8 不同气压下偏压与气体分子的吸收曲线

此外我们还做了高频斯塔克效应调制实 验。高频调制信号由同轴电缆送到波导入口, 而在波导出口的一端接入一个 50 欧姆匹配 电阻。换用 HgCdTe 探测器,当正弦波调制 信号频率为 2 兆赫, 20 伏有效值, 气体盒的 气压 5 托, 偏压为 440 伏时,得到了 12% 的 调制度。最后还测量了调制度与调制频率的 响应曲线(图 9 所示)。



参考文献

- [1] M. J. Kelly et al.; J. Chem. Phys., 1970, 53, 2979~2980.
- [2] R. G. Brewer et al.; Phys. Rev. Lett., 1969, 23, No. 11, 559.
- [3] A. R. Johnston, R. D. S. Melville; Appl. Phys. Lett., 1971, 19, No. 12, 503~506.
- [4] J. H. Mcllroy et al.; Proc. IEEE, 1977, 65, No. 2, 238~239.
- [5] T. A. Nussmeier, R. L. Abrams; Appl. Phys. Lett., 1974, 25, No. 10, 615~617.

• 10 •